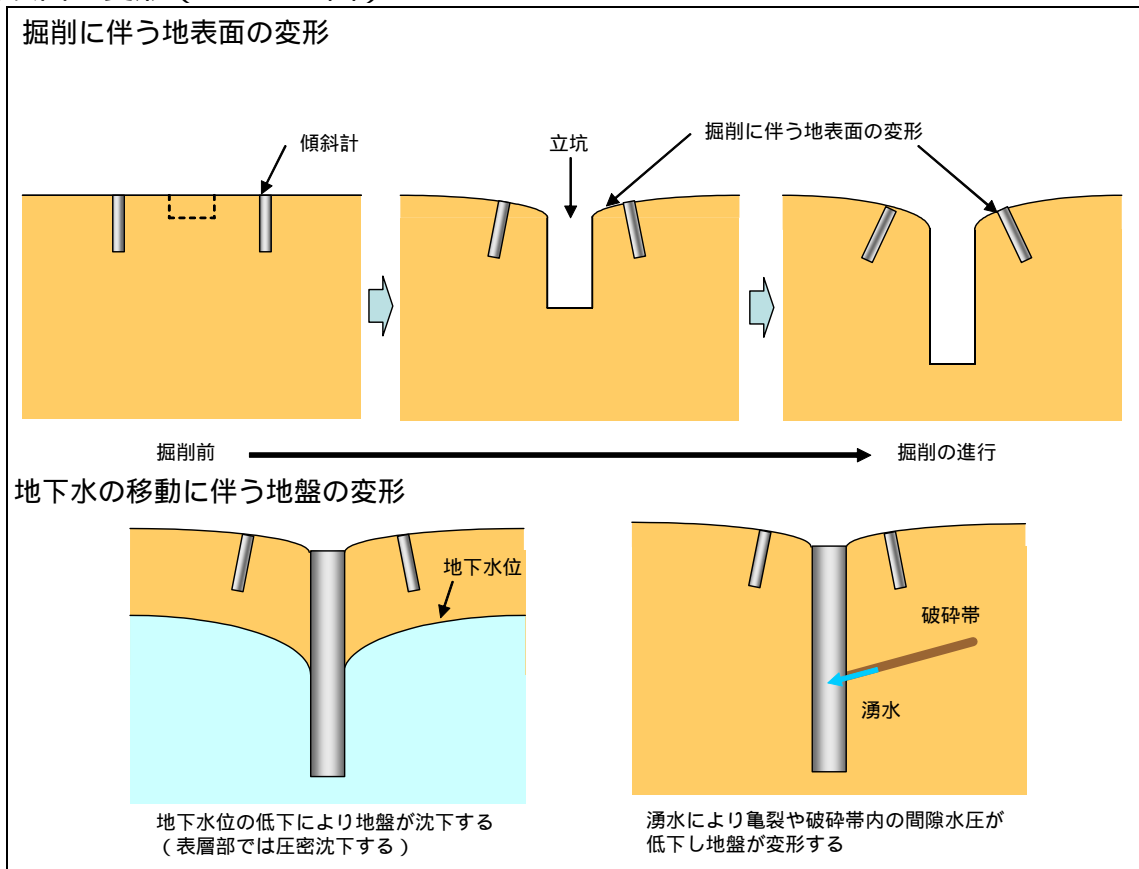


地表面の変形（イメージ図）



高精度傾斜計の概要

高精度傾斜計は、地盤の傾きを 10^9 分の 1° (1ナノジアン) まで測定できる測定器です。
地表面近傍に埋設することによって地下での地盤の変形を測定することができます。

米国ピナクル社製(Pinnacle Technologies Inc.)

仕様：測定精度 1nrad(ナノジアン)

サンプリング間隔 1～255 秒可変

記憶容量 512kb(1 分間隔×60 日分相当)

データ保存 内部 A/D 変換

消費電力 360mW

サイズ 径 64mm×長 1048mm

重量 約 4kg

測定部

外観

